# 明細書

# 弾性表面波フィルタ

#### 技術分野

5 本発明は、携帯電話等に主として用いられる弾性表面波フィルタに関する。

#### 背景技術

10

15

携帯電話等には必要な周波数帯域のみを選択するために弾性表面波フィルタ (以下、SAWフィルタとよぶ)が用いられている。このSAWフィルタに対しては、通過帯域幅を広くし、抑圧度を高くし、かつ挿入損失を小さくすることが要望されている。このような要望に対して、日本特開平5-183380号公報では、ラダー型のSAWフィルタに関し、通常帯域幅については幅を広くするとともに、挿入損失を小さくし、かつ通常帯域外の抑圧度を高くする構成が示されている。これによると、所定の共振周波数を有する第1の一端子対弾性表面波共振子を並列腕に配し、この第1の共振器の反共振周波数と略一致する共振周波数を持つ第2の一端子対弾性表面波共振子を直列腕に配して構成している。さらに、第1の弾性表面波共振子に直列にインダクタンスを付加する構成も示している。

上記の構成のみでなく、より良好なフィルタ特性を実現するために種々の構成が提案され、実用化されている。

20 図14に示す構成からなるSAWフィルタ200も一般に多く用いられている。 図14に示すSAWフィルタ200は、圧電体基板202の上に、3個の直列腕 の弾性表面波共振子204、212、220と2個の並列腕の弾性表面波共振子 228、236を形成し、これらを接続することにより所定のフィルタ特性を得 ている。すなわち、直列腕の弾性表面波共振子204、212、220は、イン ターディジタルトランスデューサ電極(以下、IDT電極とよぶ)206、21 4、222と、その両側に配置された反射器電極208、210、216、21 8、224,226とによりそれぞれ構成されている。また、並列腕の弾性表面 波共振子228、236も、同様にIDT電極230、238と、その両側に配 置された反射器電極232、234、240、242とによりそれぞれ構成され ている。3個の直列腕の弾性表面波共振子204、212、220は、第1接続配線部242、244を介して直列に接続されている。また、並列腕の弾性表面波共振子228、236は、第1接続配線部242、244にそれぞれ接続する第2接続配線部246、248と接続し、他方はグランド250に接続されている。さらに、3個の直列腕の弾性表面波共振子204、212、220のうち、それぞれ外側に配置された弾性表面波共振子204、220は、入力端子252および出力端子254にそれぞれ接続されている。

この構成により所定の特性を有するSAWフィルタ200が実現できる。しかしながら、この構成において帯域外減衰量を大きくしようとすると、弾性表面波 10 共振子の数を増やす必要が生じる。そのために、チップサイズを大きくしなければならなくなる。

本発明は上記従来の課題を解決するもので、高減衰特性を有しながら、小型化可能なSAWフィルタを提供することを目的とする。

#### 15 発明の開示

20

25

5

上記目的を達成するために、本発明以下の構成を有する。

本発明のSAWフィルタは、圧電体基板と、この圧電体基板の表面で、かつ第1の弾性表面波伝播路上に配設された複数個のIDT電極と、複数の上記IDT電極を含み構成される第1の電極パターンの少なくとも両端部に配設された反射器電極と、上記圧電体基板の表面で、かつ第1の弾性表面波伝播路上とは異なる第2の弾性表面波伝播路上に配設された1個以上のIDT電極と、このIDT電極を含み構成される第2の電極パターンの少なくとも両端部に配設された反射器電極とを有し、第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極間を接続配線部により電気的に直列に接続するとともに、第1の電極パターンと第2の電極パターンとの間に配設された上記接続配線部とグランドとの間に第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極を接続した構成からなる。

これにより、直列に配設する複数個の共振子をまとめた構成とすることができるので、SAWフィルタとしての良好な特性を確保しながらチップサイズを小さくすることができる。

· 10

また、本発明のSAWフィルタは、上記第2の弾性表面波伝播路上に配設されたIDT電極と、このIDT電極を含み構成される第2の電極パターンの少なくとも両端部に配設された反射器電極とにより少なくとも1つの弾性表面波共振子を構成してもよい。

5 また、本発明のSAWフィルタは、上記第2の弾性表面波伝播路上に配設された複数のIDT電極の一方の端子はグランドに接続し、他方の端子がそれぞれ異なる接続配線部と接続された構成としてもよい。

また、本発明のSAWフィルタは、上記構成において、第1の弾性表面波伝搬路上に配設され、電気的に直列に接続された複数のIDT電極は、隣接するID T電極間が互いに逆相になるように配置してもよい。

また、本発明のSAWフィルタは、上記構成において、さらに複数のIDT電極が配設されて構成される第1の電極パターンのIDT電極間に反射器電極を設けてもよい。

また、本発明のSAWフィルタは、第1の電極パターンのIDT電極間に設け た上記反射器電極をグランドに接続してもよい。

また、本発明のSAWフィルタは、第1の電極パターンのIDT電極間を、上 記の反射器電極を介して電気的に直列に接続してもよい。

また、本発明のSAWフィルタは、第1の電極パターンにおいて、隣接するIDT電極間が互いに同相になるように配置してもよい。

20 また、本発明のSAWフィルタは、圧電体基板と、この圧電体基板の表面で、かつ第1の弾性表面波伝播路上に配設された複数個のIDT電極と、複数の上記IDT電極を含み構成される第1の電極パターンの少なくとも両端部に配設された反射器電極と、上記圧電体基板の表面で、かつ第1の弾性表面波伝播路上とは異なる第2の弾性表面波伝播路上に配設された1つ以上のIDT電極と、このIDT電極を含み構成される第2の電極パターンの少なくとも両端部に配設された反射器電極とから弾性表面波共振子を構成し、第1の電極パターンのIDT電極は一方の端子を子れぞれグランドに接続し、他方の端子を弾性表面波共振子の別々の端子に接続した構成からなる。

これにより、複数個の並列に配設した弾性表面波共振子(以下、共振子とよぶ)

をまとめた構成とすることができるので、SAWフィルタとしての特性を従来と 同程度あるいはさらに向上できるとともにチップサイズを小さくできる

以上説明したように、本発明のSAWフィルタは複数の共振子をまとめた構成 としているので、数多くの共振子を必要とする高減衰特性のフィルタの場合であ ってもチップサイズを小さくでき、低コストのSAWフィルタを提供することが できる。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明の第1の実施の形態にかかるSAWフィルタの圧電体基板上で 10 の電極構成を示す平面図

図2は、本発明の第2の実施の形態にかかるSAWフィルタの電極構成を示す 平面図

図3は、本発明の第3の実施の形態にかかるSAWフィルタの電極構成を示す 平面図

15 図4は、本発明の第4の実施の形態にかかるSAWフィルタの電極構成を示す 平面図

図5は、本発明の第5の実施の形態にかかるSAWフィルタの電極構成を示す 平面図

図6Aは、本発明のSAWフィルタの特性を測定するために作製したフィルタ 20 構成を示すプロック図

図6Bは、本発明のSAWフィルタの特性を測定するために作製した別のフィルタ構成を示すブロック図

図7は、図6Aに示すフィルタ構成についての特性を測定した結果を示す図図8は、図6Bに示すフィルタ構成についての特性を測定した結果を示す図

25 図9は、従来構成のSAWフィルタの特性を測定した結果を示す図 図10は 本祭明のSAWフィルタの特性を測定するような体制しませる

図10は、本発明のSAWフィルタの特性を測定するために作製したさらに別のフィルタ構成を示すブロック図

図11は、図10に示したフィルタ構成で、第2の弾性表面波伝播路上のID T電極を同相としたときの特性を測定した結果を示す図 図12は、図10に示したフィルタ構成で、第2の弾性表面波伝播路上のID T電極を逆相としたときの特性を測定した結果を示す図

図13は、図10に示したフィルタ構成で、第2の弾性表面波伝播路上に設けたIDT電極と反射器電極とにより2個のラダー構成の共振器としたときの特性を測定した結果を示す図

図14は、従来のラダー構成からなるSAWフィルタを示す図

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。な 10 お、同じ構成要素については同じ符号を付しているので説明を省略する場合があ る。

#### (第1の実施の形態)

5

15

図1は、本発明の第1の実施の形態にかかるSAWフィルタ10の圧電体基板 11上での電極構成を示す平面図である。本実施の形態のSAWフィルタ10は、以下の構成からなる。圧電体基板11の表面で、かつ第1の弾性表面波伝播路上 に2つのIDT電極12、13が接するように配設されて第1の電極パターンを 構成している。これらのIDT電極12、13からなる第1の電極パターンの両端部に反射器電極14、15が配置されている。

また、同じ圧電体基板11の表面で、かつ第1の弾性表面波伝播路上とは異な 20 る第2の弾性表面波伝播路上にIDT電極16が配設され、この両端部に反射器 電極17、18が配設されている。本実施の形態では、この第2の弾性表面波伝 播路上のIDT電極16と反射器電極17、18とにより1つの共振子24を構 成している。

さらに、図示するように、第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極12、13 25 は一方の端子同士が接続配線部19で電気的に直列に接続されている。また、他 方の端子は、それぞれ入力端子21と出力端子22に接続されている。これによ り、第1の弾性表面波伝播路上では、2つのIDT電極12、13と2つの反射 器電極14、15とにより実質的に2個の共振子が構成されている。一方、接続 配線部19とグランド20との間には、第2の弾性表面波伝播路上に配設された

IDT電極16が接続されている。すなわち、本実施の形態では、接続配線部19とグランド20との間に共振子24が接続された構成からなる。

このような構成とすることにより、従来のラダー型で構成すると3個の共振子を形成する必要があったのに対して、従来構成のほぼ2個の面積分で形成できる。 したがって、チップサイズの小型化が図れる。

本実施の形態のSAWフィルタ10の具体的な構成の一例について、以下に説 明する。圧電体基板11としては、リチウムナイオベート( $LiNbO_3$ )単結 晶基板、リチウムタンタレート(LiTaO<sub>3</sub>)単結晶基板等の特定のカット角 の圧電体基板を用いる。以下の具体例では、圧電体基板11として36° Yカッ トX伝播リチウムタンタレート( $LiTaO_3$ )単結晶基板を用いた。その圧電 10 体基板11上にアルミニウム中に銅をドーピングした電極膜を400nmの膜厚 で形成した後、IDT電極や反射器電極等の所定の形状をフォトリソプロセスと エッチングプロセスにより作製した。第1の電極パターンは、この圧電体基板1 1の表面で、第1の弾性表面波伝播路上に配設されているが、この第1の電極パ ターンを構成するIDT電極12、13は、櫛形電極の電極指ピッチが2.34 15  $\mu$ mで、それぞれ70対とする。また、2つのIDT電極12、13の間に設け る隙間は1. 17μm、反射器電極14、15は、電極指ピッチが2. 40μm で、電極指本数が50本である。また、反射器電極14とIDT電極12との間 に設ける隙間、および反射器電極15とIDT電極13との間に設ける隙間は、

20 それぞれ1.17 $\mu$ mとした。

また、接続配線部 19とグランド 20との間に接続する弾性表面波共振子 24は、IDT電極 16を構成する櫛形電極の電極指ピッチが  $2.44\mu$ mで、対数 80対とし、その両端部に電極指ピッチが  $2.50\mu$ mで、電極指本数が 50本からなる反射器電極 17、 18 をそれぞれ配設してある。

25 接続配線部19は、IDT電極12、13、16および反射器電極14、15、 17、18を形成するときに、同時にフォトリソプロセスおよびエッチングプロセスにより作製してもよい。さらに、接続配線部19の抵抗を低減するために、 この電極薄膜上に補強電極膜を形成してもよい。

また、第1の電極パターンの2つのIDT電極12、13は、位相がお互いに

逆相になるようにすると、リップルを小さくすることができる。一方、位相がお互いに同相になるようにすると、お互いが干渉しやすくなり、リップルがやや大きくなるが、ロスを小さくできる。したがって、それぞれ目標とする特性を実現するために、設計に応じて使い分けることが望ましい。

5 なお、本実施の形態では、第1の弾性表面波伝播路上に配設したIDT電極は2つで、第2の弾性表面波伝播路上に配設したIDT電極は1つとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極を3つ以上、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極を2つ以上設けてもよい。この場合に、IDT電極間に反射器電極を設けてもよい。

# 10 (第2の実施の形態)

15

20

以下、本発明の第2の実施の形態にかかるSAWフィルタ30について、図2を用いて説明する。図2から分かるように、本実施の形態のSAWフィルタ30は、以下の点が第1の実施の形態のSAWフィルタ10と異なる。すなわち、本実施の形態では、第1の弾性表面波伝播路上の第1の電極パターンを構成する2つのIDT電極12、13の間に反射器電極32を設けていることである。

図 2 における具体的な構成の一例を説明する。第 1 の実施の形態で説明した具体的な構成の一例において、第 1 の電極パターンを構成する 2 つの I D T電極 1 2、13の間に電極指ピッチが 2. 40  $\mu$  mで、電極指本数が 10 本からなる反射器電極 32を配設した。また、反射器電極 32と I D T電極 12、13のそれぞれの隙間は、例えば 1. 17  $\mu$  m とした。

このように2つのIDT電極12、13間に反射器電極32を設けることで、2つのIDT電極12、13間の浮遊容量を低減して高域側での減衰量の劣化を防ぐことができる。また、2つのIDT電極12、13を同相にしても、反射器電極32を設けてあるのでリップルも小さくできる。

25 なお、IDT電極12、13の間の反射器電極32の電極の本数は、浮遊容量の 影響を小さくするためには多い方が良い。しかし、多すぎるとチップサイズが大 きくなるので、両端部に配設する反射器電極14、15の電極本数よりは少なく することが望ましい。

また、この反射器電極32は、単に配設してあるだけでも浮遊容量を低減して

高域側の減衰量の劣化を防止できるが、グランドに接続すればより減衰量の劣化 を防ぐ効果が大きくなり、さらに特性の改善を行うことができる。

なお、本実施の形態では、第1の弾性表面波伝播路上に配設したIDT電極は2つで、第2の弾性表面波伝播路上に配設したIDT電極は1つとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極を3つ以上、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極を2つ以上設け、これらのIDT電極間に反射器電極を設けてもよい。さらに、これらの反射器電極をグランドに接続してもよい。

#### (第3の実施の形態)

10 図3は、本発明の第3の実施の形態にかかるSAWフィルタの電極構成を示す 平面図である。本実施の形態のSAWフィルタ40は、IDT電極12、13、 16および反射器電極14、15、17、18、32の構成については、第2の 実施の形態のSAWフィルタ30と同じである。ただし、本実施の形態では、第 1の弾性表面波伝播路上の第1の電極パターンを構成する2つのIDT電極12、 15 13が、反射器電極32を介して接続配線部42、44により直列に接続されて いる。また、第1の電極パターンと第2の電極パターンとの間に配設されている 接続配線部42とグランド20との間に共振子24が接続されている。

以上のように本実施の形態のSAWフィルタ40は、反射器電極32と接続配線部42、44とを介して2つのIDT電極12、13間を直列に接続している。

20 このように反射器電極32を介して直列に接続しても同様な特性を得ることができる。したがって、出力端子22との接続位置等を含めてIDT電極12、13 間を直列に接続するための設計自由度を大きくできる。

なお、本実施の形態では、第1の弾性表面波伝播路上に配設したIDT電極は2つで、第2の弾性表面波伝播路上に配設したIDT電極は1つとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極を3つ以上、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極を2つ以上設け、これらのIDT電極間に反射器電極を設けて、反射器電極と接続配線部とにより第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極を電気的に直列に接続してもよい。

#### (第4の実施の形態)

9

図4は、本発明の第4の実施の形態にかかるSAWフィルタ50の電極構成を示す平面図である。本実施の形態のSAWフィルタ50は、第1の弾性表面波伝播路上には、第1の電極パターンと、この第1の電極パターンの両端部に配設された反射器電極56、57とが設けられている。そして、第1の電極パターンは、

5 4つのIDT電極51、52、53、54と、2つの反射器電極58、59とから構成されている。なお、これらの反射器電極58、59は、図示するように、2つのIDT電極51、52間および別の2つのIDT電極53、54間にそれぞれ配設されている。

また、第1の弾性表面波伝播路とは異なる第2の弾性表面波伝播路上には、2 10 つのIDT電極60、61により第2の電極パターンが構成され、この第2の電 極パターンの両端部に反射器電極62、63が配設されている。

さらに、第1の弾性表面波伝播路上の4つのIDT電極51、52、53、54は、接続配線部64、65、66により電気的に直列に接続されている。そして、第1の電極パターンと第2の電極パターンとの間に配設された接続配線部64、65とグランド20との間に第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極60、61が接続されている。本実施の形態では、図4からわかるように、IDT電極60は接続配線部64とグランド20に接続され、もうひとつのIDT電極61は接続配線部65とグランド20に接続されている。

また、IDT電極51、54のそれぞれ一方の端子が入力端子21と出力端子 20 22とに接続されている。

本実施の形態のSAWフィルタの具体的な構成の一例について、以下説明する。 第1の電極パターンにおいて、IDT電極51、54の櫛型電極の対数を70対、 IDT電極52、53の櫛型電極の対数を60対とし、櫛型電極の電極指ピッチ は第1の実施の形態と同様に2.34μmとした。さらに、第2の電極パターン のIDT電極60、61は、櫛型電極の電極指ピッチが2.44μmで、それぞ れ80対とし、IDT電極60、61の間の隙間は1.22μmとした。また、 その両端部に配設された反射器電極62、63は、電極指ピッチが2.50μm で、電極指本数が50本、反射器電極62、63とIDT電極60、61との間 の隙間は、それぞれ1.20μmとした。 また、第1の電極パターンに配設された反射器電極 5.8、5.9 は、その電極指ピッチが  $2.5 \mu$  mで、電極指本数はそれぞれ 1.0 本である。なお、本実施の形態では、第1の電極パターンの中央部に配設されている 2 つの I D T 電極 5.2、5.3 間には反射器電極を設けていない。これは、第1の電極パターンにおいて、

- 5 2つのIDT電極51、52間および同様に2つのIDT53、54間の浮遊容量は高域側の減衰量に影響するが、中央部の2つのIDT電極52、53間の浮遊容量はほとんど影響を与えないことが見出されたことによる。ただし、この間に反射器電極を設けてもよい。反射器電極を設ければ、より設計の自由度を大きくできる。
- 10 また、従来のラダー型では、直列腕の共振子の櫛型電極の対数が100対程度以下になるとリップルが大きくなる傾向があった。しかし、本実施の形態の場合には、2つのIDT電極52、53が隣接して配設されているため、各々の櫛型電極の対数は60対であるが、実質上120対の状態が実現されており、この結果リップルが抑圧される。また、IDT電極51、54についても、それぞれ配設されている反射器電極58、59の電極本数を10本程度にすれば、リップルへの影響が低減され、櫛型電極の対数が70対程度でもほとんどリップルの発生がみられなかった。

以上説明したように、従来のラダー型で構成すると6個の共振子を形成する必要があったのに対して、本実施の形態では2個の共振子群で形成できる。この結果、SAWフィルタ特性を劣化させることなく、チップサイズの小型化が図れる。

なお、第1の電極パターンの反射器電極58、59は、本実施の形態ではグランドに接続していないが、第2の実施の形態で説明したようにグランドに接続してもよい。

(第5の実施の形態)

20

25 図 5 は、本発明の第 5 の実施の形態にかかる S A W フィルタ 8 0 の電極構成を示す平面図である。本実施の形態の S A W フィルタ 8 0 が図 1 に示す S A W フィルタ 1 0 と異なる点は、以下のようである。すなわち、第 1 の実施の形態の S A W フィルタ 1 0 では、入力端子 2 1 と出力端子 2 2 とに接続される直列の共振子の I D T 電極 1 2、1 3 を第 1 の弾性表面波伝播路上に設けている。一方、本実

11

施の形態のSAWフィルタ80では、入力端子21と出力端子22とに一方の端子を接続し、他方の端子をグランドに接続するIDT電極81、82を第1の弾性表面波伝播路上に設けている。さらに、第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極81と第2の弾性表面波伝播路上の反射器電極86とを接続配線部88により接続し、反射器電極86とIDT電極85とを接続配線部90により接続し、さらに第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極85と第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極82とを接続配線部89により接続している。これにより、第1の弾性表面波伝播路上の2つのIDT電極81、82は、接続配線部88、89、90と反射器電極86とにより電気的に直列に接続される。また、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極85と反射器電極86、87とにより共振子を構成しており、第1の電極パターンの2つのIDT電極81、82は上記共振子の別々の端子に接続されている。

5

10

15

20

25

このように構成することにより、従来のラダー型で構成するSAWフィルタの場合には、3個の共振子を形成する必要があったが、本実施の形態のSAWフィルタ80の場合にはほぼ2個分の面積で形成できる。この結果、チップサイズの小型化が可能となる。

以下、本実施の形態にかかるSAWフィルタの具体的な構成例について説明する。圧電体基板11の上に、IDT電極81、82を第1の弾性表面波伝播路上に配設して第1の電極パターンを形成する。この第1の電極パターンの両端部に反射器電極83、84を配設する。2つのIDT電極81、82は、櫛型電極の電極指ピッチが2. 44  $\mu$ mで、それぞれ80 対とした。また、2つのIDT電極81、82間の隙間は、1. 22  $\mu$ mとした。さらに、反射器電極83、84は、電極指ピッチが2. 50  $\mu$ mで、電極指本数を50本とした。また、反射器電極83とIDT電極81との隙間および反射器電極84とIDT電極82との隙間は、20  $\mu$ mとした。

さらに、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極85は、櫛形電極の電極指ピッチが2.34 $\mu$ mで、70対で構成されている。このIDT電極85の両端部に配設された反射器電極86、87は、電極指ピッチが2.40 $\mu$ mで、電極指本数は50本とした。このIDT電極85と反射器電極86、87とにより共振

15

子を構成している。なお、入力端子21は接続配線部88に接続されており、出力端子22は接続配線部89に接続されている。

このようなSAWフィルタ構成とすることで、従来のラダー型で構成するSAWフィルタの共振子のほぼ2個分の面積で形成できる。この結果、チップサイズを小型化でき、低コストのSAWフィルタを実現することが可能となる。

なお、本実施の形態では、第1の弾性表面波伝播路上に配設したIDT電極は2つで、第2の弾性表面波伝播路上に配設したIDT電極は1つとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極を3つ以上、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極を2つ以上設けてもよい。

10 さらに、本発明は第1の実施の形態から第5の実施の形態で説明した構成に限定されず、種々のIDT電極と反射器電極構成とすることができる。また、隣接するIDT電極間を逆相にしてもよいし、同相にしてもよい。

以下、第4の形態にかかるSAWフィルタ50を基本に、これを一部変形した 構成からなるSAWフィルタの具体例について、フィルタ特性を測定した結果を 説明する。

図6Aは、本発明のSAWフィルタの特性を測定するために作製したフィルタ構成を示すプロック図である。なお、図6Aでは、説明を容易にするためにID T電極と反射器電極とをプロック構成で示している。図6Aに示すSAWフィルタ70は、第1の弾性表面波伝播路上に4つのIDT電極51、52、53、520 4と、それらの両側にそれぞれ反射器電極56、57、58、59、67とを配設している。第2の弾性表面波伝播路上には、IDT電極60、61と、両端部および中央部に反射器電極62、63、68とが配設されている。第1の弾性表面波伝播路上のIDT電極51、52、53、54は、接続配線部64、65、66により電気的に直列に接続されている。また、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極60は接続配線部64とグランド20とに接続されており、もう一つのIDT電極61は接続配線部65とグランド20とに接続されている。

ここで、IDT電極 51、52は158対、IDT電極 53、54は216対で、その交差幅は両方ともに $25\mu$ mとした。また、反射器電極 56、57の電極指本数は30本で、第1の電極パターンに配設した反射器電極 58、59、60

13

7の電極指本数は10本とした。さらに、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極60、61は、それぞれ147対、263対とした。なお、反射器電極62、63、68の電極指本数は30本である。さらに、 $\eta$ は0.52に設定した。また、電極膜厚は約160nmである。このSAWフィルタ70の場合には、第1の電極パターン中のIDT電極51、52、53、54は、すべて同相になるようにした。

5

図6 Bは、本発明のSAWフィルタの特性を測定するために作製した別のフィルタ構成を示すプロック図である。なお、図6 Bについても、説明を容易にするためにIDT電極と反射器電極をプロック構成で示している。図6 Bに示すSA Wフィルタ7 5 は、第1の電極パターン中の反射器電極を中央部の反射器電極67のみとし、さらに2つのそれぞれ隣接するIDT電極51、52間およびIDT電極53、54間は逆相、反射器電極67を介して隣接するIDT電極52、53間については同相になるようにした点が、図6Aに示すSAWフィルタ70と異なる。

15 さらに、図14に示す従来構成のSAWフィルタも作製した。対数や交差幅等については、図6A、図6Bに示す構成と同じとした。

図7、図8および図9に、これらのフィルタ特性の測定結果を示す。図7は、SAWフィルタ70の特性を示す図である。また、図8はSAWフィルタ75の特性を示す図である。さらに、図9は、従来構成のSAWフィルタの特性を示す 結果である。図からわかるように、従来構成のSAWフィルタでは、通過帯域の所定の周波数のA点での挿入損失が1.41dBおよびB点での挿入損失が1.54dBであった。これに対して、SAWフィルタ70では、A点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびB点での挿入損失が1.37dBおよびBにできることが見出された。とくに、IDT電極間に反射器を設け、同相とすることで、より良好な特性が得られることが見出された。なお、本実施の形態で試作したSAWフィルタはPCS用途であり、A点の周波数は1930MHzである。

10

25

以上のように、本発明のSAWフィルタにおいては、チップサイズを小さくできるとともに、挿入損失も低減できることが見出された。このように挿入損失を低減できる理由については、以下のように推測している。

図6Bに示すSAWフィルタ75でIDT電極51の共振を考慮すると、ID T電極52が反射器電極56とは電極指ピッチが異なり、かつその本数も多い反 射器電極として作用することから、実効的な共振長が長くなる。したがって、反 射器のQ値が大きくなり、フィルタを構成した場合に挿入損失が小さくなるもの と考えられる。一方、図6Aに示すSAWフィルタ70では、IDT電極51と 隣接するIDT電極52とを同相にすることにより、これらの間に配置されてい る反射器電極58を通過した表面弾性波の一部が信号として伝播することになる ため、さらに挿入損失を低減できるものと推測される。

つぎに、図10に示す構成のSAWフィルタについての特性を測定した結果について説明する。なお、図10においても、説明を容易にするためにIDT電極と反射器電極とをブロック構成で示している。

図10に示すSAWフィルタ100は、第1の弾性表面波伝播路上に4つのIDT電極51、52、53、54と、それらの両端部に設けた反射器電極56、57と、中央部のIDT電極52、53間に反射器電極67とを配設している。また、第2の弾性表面波伝播路上には、IDT電極60、61と、両端部および中央部に反射器電極62、63、68とが配設されている。第1の弾性表面波伝
 20 播路上のIDT電極51、52、53、54は、接続配線部92、93、94、95により電気的に直列に接続されている。また、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極60は接続配線部92とグランド20とに接続されており、もう一つのIDT電極61は接続配線部93とグランド20とに接続されている。

なお、このSAWフィルタ100の場合には、入力端子21は接続配線部92に接続され、出力端子22はIDT電極54の一方の端子に接続されていることが特徴である。

ここで、IDT電極 51、52、53、54はすべて同じ 84対で、その交差幅もすべて同じ  $25\mu$ mとした。また、反射器電極 56、57の電極指本数は 354 るで、第1の電極パターンに配設した反射器電極 670 電極指本数は 104 と

した。さらに、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極60、61は、それぞれ73対、68対とした。なお、反射器電極62、63の電極指本数は35本で、中央部の反射器電極68の電極指本数は7本とした。さらに、 $\eta$ は0.5に設定した。なお、電極膜厚は約400 $\eta$ mである。

5 さらに、第2の弾性表面波伝播路上に2個の共振子を設けたラダー構成も作製した。このとき、IDT電極や反射器電極の対数および電極指本数等については、図10に示したSAWフィルタ100と同じに設定した。

図11は、SAWフィルタ100で、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極60、61を同相とした場合である。また、図12は、同じSAWフィルタ100の構成で、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極60、61を逆相とした場合である。さらに、図13は、第2の弾性表面波伝播路上に2個のラダー構成の共振子を設けた場合である。なお、これらにおいて、第1の弾性表面波伝播路上の2つのIDT電極51、52間および2つのIDT電極53、54間は逆相とし、2つのIDT電極52、53間については同相とした。

図13に示すように、第2の弾性表面波伝播路上のIDT電極と反射器電極とによりラダー構成としたSAWフィルタでは、通過帯域の所定の周波数のC点での挿入損失が1.06dB、D点での挿入損失が1.27dBであった。一方、図11に示すように、同相とした場合には、C点での挿入損失は0.98dBで、D点での挿入損失が1.18dBであった。さらに、図12から分かるように、20 逆相とした場合には、C点での挿入損失が1.01dBで、D点での挿入損失が1.23dBであった。なお、本実施の形態で試作したSAWフィルタはAMPS用途であり、C点の周波数は825MHzで、D点の周波数は849MHzである。

以上のように、SAWフィルタとしての特性は良好な結果が得られることが確 25 認できた。

#### 産業上の利用可能性

本発明にかかるSAWフィルタは、多くの共振子を必要とする高減衰特性のフィルタであっても、チップサイズを小さくでき、携帯電話等の通信分野、あるい

はテレビ等の映像分野等のフィルタに有用である。

#### 請求の範囲

20

25

- 1. 圧電体基板と、前記圧電体基板の表面で、かつ第1の弾性表面波伝播路上に 配設された複数個のインターディジタルトランスデューサ電極と、複数の前記イ ンターディジタルトランスデューサ電極を含み構成される第1の電極パターンの 5 少なくとも両端部に配設された反射器電極と、前記圧電体基板の表面で、かつ前 記第1の弾性表面波伝播路上とは異なる第2の弾性表面波伝播路上に配設された 1個以上のインターディジタルトランスデューサ電極と、前記インターディジタ ルトランスデューサ電極を含み構成される第2の電極パターンの少なくとも両端 部に配設された反射器電極とを有し、前記第1の弾性表面波伝播路上の前記イン 10 ターディジタルトランスデューサ電極間を接続配線部により電気的に直列に接続 するとともに、前記第1の電極パターンと前記第2の電極パターンとの間に配設 された前記接続配線部とグランドとの間に前記第2の弾性表面波伝播路上の前記 インターディジタルトランスデューサ電極を接続したことを特徴とする弾性表面 15 波フィルタ。
  - 2. 前記第2の弾性表面波伝播路上に配設された前記インターディジタルトランスデューサ電極と、前記インターディジタルトランスデューサ電極を含み構成される前記第2の電極パターンの少なくとも両端部に配設された前記反射器電極とにより少なくとも1つの弾性表面波共振子を構成したことを特徴とする請求項1に記載の弾性表面波フィルタ。
  - 3. 前記第2の弾性表面波伝播路上に配設された複数の前記インターディジタルトランスデューサ電極の一方の端子はグランドに接続し、他方の端子がそれぞれ異なる前記接続配線部と接続されたことを特徴とする請求項1に記載の弾性表面波フィルタ。
  - 4. 前記第1の弾性表面波伝搬路上に配設され、電気的に直列に接続された複数の前記インターディジタルトランスデューサ電極は、隣接する前記インターディ

18

ジタルトランスデューサ電極間が互いに逆相になるように配置されたことを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれかに記載の弾性表面波フィルタ。

- 5. 複数の前記インターディジタルトランスデューサ電極を含み構成される前記 第1の電極パターンの前記インターディジタルトランスデューサ電極間に反射器 電極を設けたことを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれかに記載の弾 性表面波フィルタ。
- 6. 前記第1の電極パターンの前記インターディジタルトランスデューサ電極間 10 に設けた前記反射器電極をグランドに接続したことを特徴とする請求項5に記載 の弾性表面波フィルタ。
  - 7. 前記第1の電極パターンの前記インターディジタルトランスデューサ電極間を、前記反射器電極を介して電気的に直列に接続したことを特徴とする請求項5に記載の弾性表面波フィルタ。
  - 8. 前記第1の電極パターンにおいて、隣接する前記インターディジタルトランスデューサ電極間が互いに同相になるように配置されたことを特徴とする請求項5 に記載の弾性表面波フィルタ。

20

15

9. 圧電体基板と、前記圧電体基板の表面で、かつ第1の弾性表面波伝播路上に 配設された複数個のインターディジタルトランスデューサ電極と、複数の前記インターディジタルトランスデューサ電極を含み構成される第1の電極パターンの 少なくとも両端部に配設された反射器電極と、前記圧電体基板の表面で、かつ前 記第1の弾性表面波伝播路上とは異なる第2の弾性表面波伝播路上に配設された 1つ以上のインターディジタルトランスデューサ電極と、前記インターディジタ ルトランスデューサ電極を含み構成される第2の電極パターンの少なくとも両端 部に配設された反射器電極とから弾性表面波共振子を構成し、前記第1の弾性表 面波伝播路上の前記インターディジタルトランスデューサ電極は一方の端子をそ WO 2005/013481

れぞれグランドに接続し、他方の端子を前記弾性表面波共振子の別々の端子に接続したことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

#### 補正書の請求の範囲

[2005年1月17日(17.01.2005) 国際事務局受理 : 出願当初の請求の 範囲1は補正された;出願当初の請求の範囲5は取り下げられた; 他の請求の範囲は変更なし。(2頁)]

- 1. (補正後) 圧電体基板と、前記圧電体基板の表面で、かつ第1の弾性表面波伝 播路上に配設された複数個のインターディジタルトランスデューサ電極と、複数 の前記インターディジタルトランスデューサ電極を含み構成される第1の電極パ ターンの少なくとも両端部に配設された反射器電極と、前記圧電体基板の表面で、 かつ前記第1の弾性表面波伝播路上とは異なる第2の弾性表面波伝播路上に配設 された1個以上のインターディジタルトランスデューサ電極と、前記インターデ イジタルトランスデューサ電極を含み構成される第2の電極パターンの少なくと も両端部に配設された反射器電極とを有し、前記第1の弾性表面波伝播路上の前 記インターディジタルトランスデューサ電極間を接続配線部により電気的に直列 に接続するとともに、前記第1の電極パターンと前記第2の電極パターンとの間 に配設された前記接続配線部とグランドとの間に前記第2の弾性表面波伝播路上 の前記インターディジタルトランスデューサ電極を接続し、かつ複数の前記イン ターディジタルトランスデューサ電極を含み構成される前記第1の電極パターン の前記インターディジタルトランスデューサ電極間に、両端部に配設された前記 反射器電極よりも電極指本数の少ない反射器電極を設けるか、あるいは反射器電 極を設けないことを特徴とする弾性表面波フィルタ。
- 20 2. 前記第2の弾性表面波伝播路上に配設された前記インターディジタルトランスデューサ電極と、前記インターディジタルトランスデューサ電極を含み構成される前記第2の電極パターンの少なくとも両端部に配設された前記反射器電極とにより少なくとも1つの弾性表面波共振子を構成したことを特徴とする請求項1に記載の弾性表面波フィルタ。

25

5

10

15

3. 前記第2の弾性表面波伝播路上に配設された複数の前記インターディジタルトランスデューサ電極の一方の端子はグランドに接続し、他方の端子がそれぞれ異なる前記接続配線部と接続されたことを特徴とする請求項1に記載の弾性表面波フィルタ。

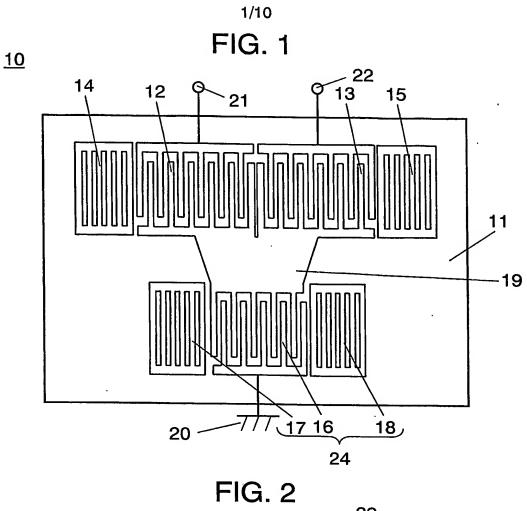
- 4. 前記第1の弾性表面波伝搬路上に配設され、電気的に直列に接続された複数 の前記インターディジタルトランスデューサ電極は、隣接する前記インターディ ジタルトランスデューサ電極間が互いに逆相になるように配置されたことを特徴 とする請求項1から請求項3までのいずれかに記載の弾性表面波フィルタ。
- 5. (削除)

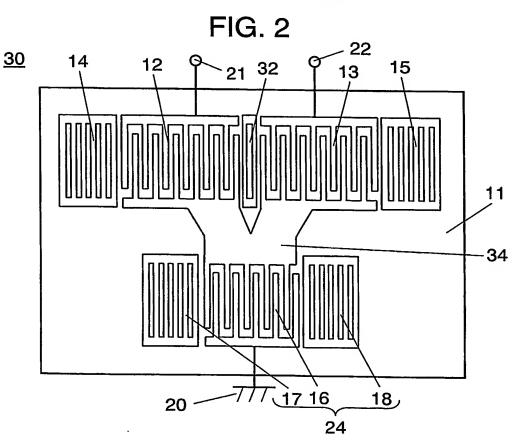
- 6. 前記第1の電極パターンの前記インターディジタルトランスデューサ電極間 10 に設けた前記反射器電極をグランドに接続したことを特徴とする請求項5に記載 の弾性表面波フィルタ。
- 7. 前記第1の電極パターンの前記インターディジタルトランスデューサ電極間 を、前記反射器電極を介して電気的に直列に接続したことを特徴とする請求項5 に記載の弾性表面波フィルタ。
  - 8. 前記第1の電極パターンにおいて、隣接する前記インターディジタルトランスデューサ電極間が互いに同相になるように配置されたことを特徴とする請求項5に記載の弾性表面波フィルタ。

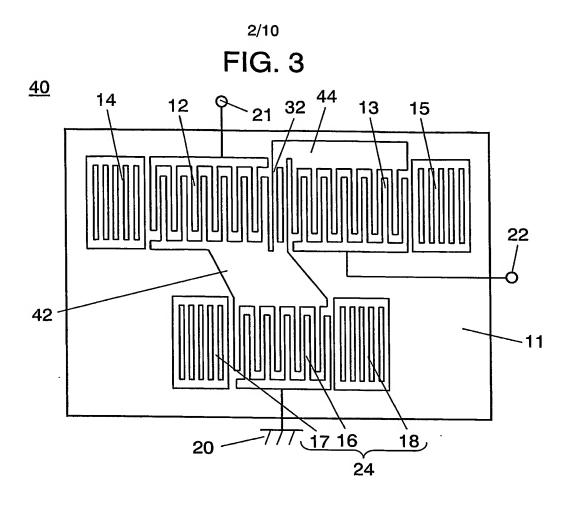
20

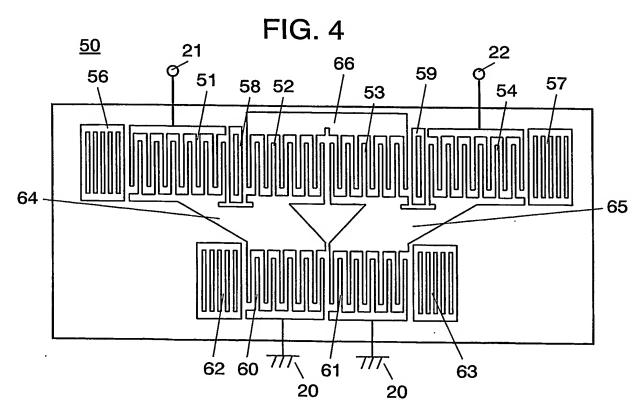
25

9. 圧電体基板と、前記圧電体基板の表面で、かつ第1の弾性表面波伝播路上に 配設された複数個のインターディジタルトランスデューサ電極と、複数の前記インターディジタルトランスデューサ電極を含み構成される第1の電極パターンの 少なくとも両端部に配設された反射器電極と、前記圧電体基板の表面で、かつ前 記第1の弾性表面波伝播路上とは異なる第2の弾性表面波伝播路上に配設された 1つ以上のインターディジタルトランスデューサ電極と、前記インターディジタルトランスデューサ電極を含み構成される第2の電極パターンの少なくとも両端 部に配設された反射器電極とから弾性表面波共振子を構成し、前記第1の弾性表 面波伝播路上の前記インターディジタルトランスデューサ電極は一方の端子をそ

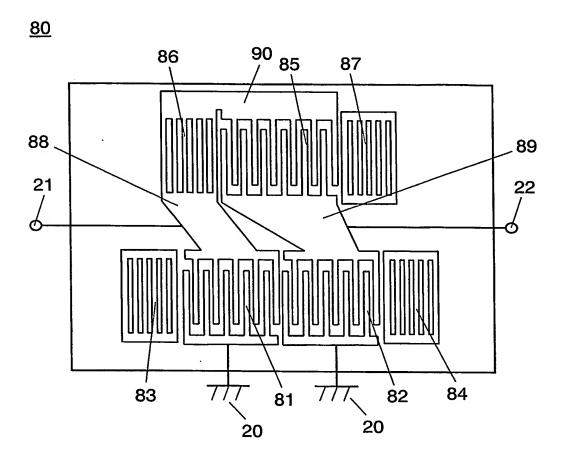








<sup>3/10</sup> FIG. 5



4/10 FIG. 6A

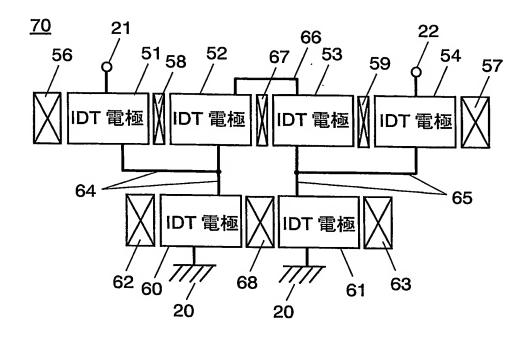


FIG. 6B <u>75</u> 66 51 52 53 56 67 64 65 IDT 電極 IDT 電極 62 60 63 61 20 20

5/10 FIG. 7

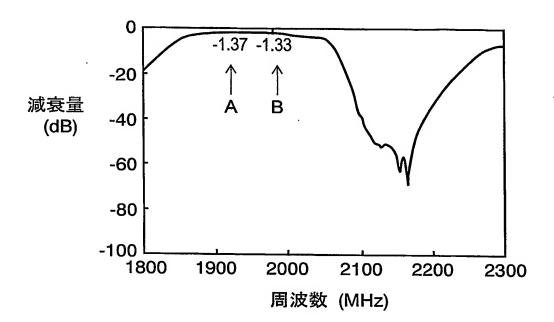
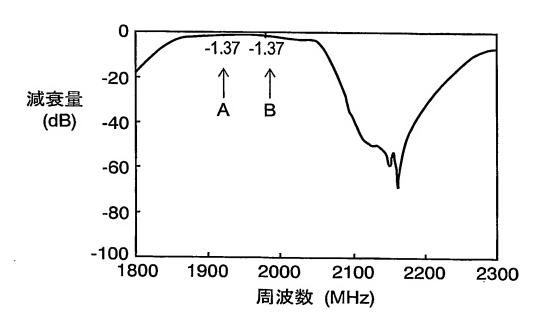


FIG. 8



6/10 **FIG. 9** 

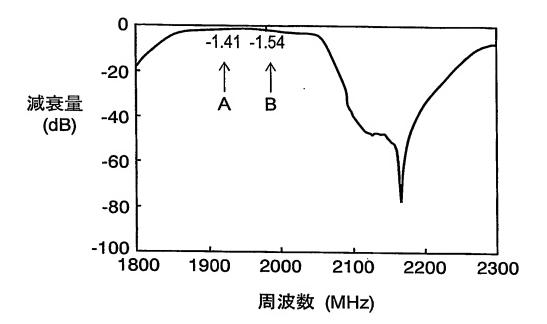
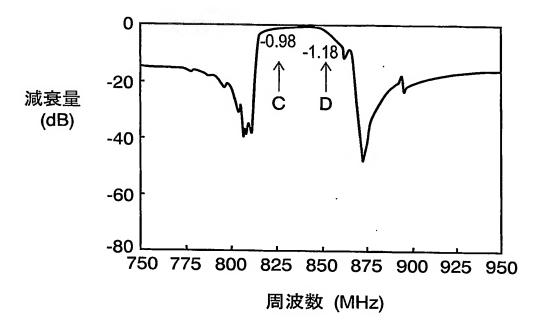
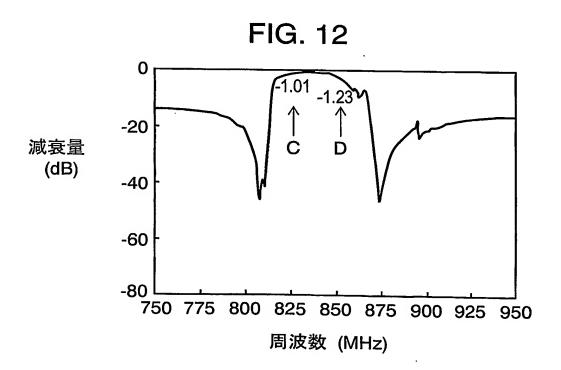


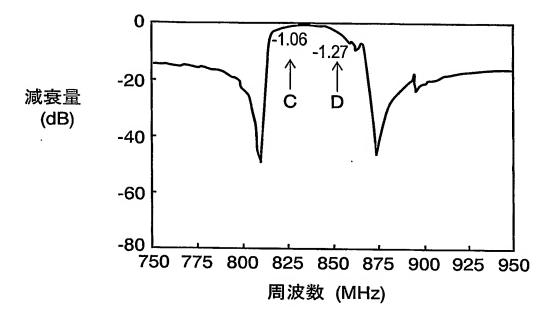
FIG. 10 <u>100</u> 94 95 52 67 51 53 54 56 57 IDT 電極 IDT 電極 21 96 22 93 92 IDT 電極 IDT 電極 62 <sub>60</sub> 63 61 20 20

7/10 FIG. 11

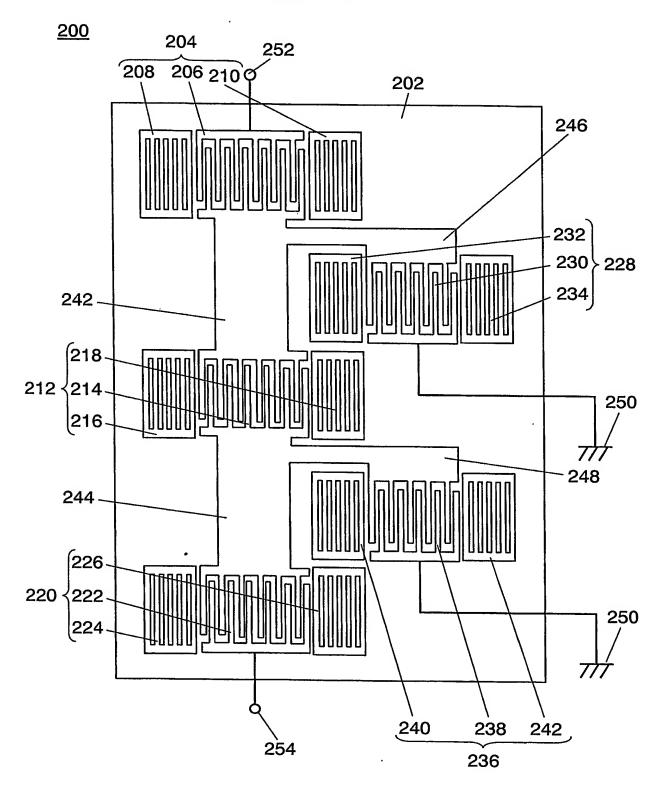




8/10 FIG. 13



9/10 FIG. 14



10/10

# 図面の参照符号の一覧表

- 10, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 100, 200 SAWフィルタ
- 11, 202 圧電体基板
- 19, 42, 44, 64, 65, 66, 88, 89, 90、92, 93, 94, 95 接続配線部
  - 20, 250 グランド
  - 21, 252 入力端子
  - 22, 254 出力端子
  - 24, 204, 212, 220, 228, 236 弹性表面波共振子(共振子)
- 12, 13, 16, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 68, 81, 82, 85, 2 06, 214, 222, 230, 238 IDT電極
- 14, 15, 17, 18, 32, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 67, 68, 86, 87, 208, 210, 216, 218, 224, 226, 232, 234, 240, 242 反射器電極
  - 242, 244 第1接続配線部
  - 246, 248 第2接続配線部

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011116

A CT ACCITION	TATION OF CURRENCE AND THE COLUMN TO THE COL	PCI/JPZ	004/011116		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> H03H9/64, H03H9/145					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Minimum docur	mentation searched (classification system followed by cla	assification symbols)			
Int.Cl	7 нозн9/64, нозн9/145	•			
	·	•			
Documentation	searched other than minimum documentation to the exte	nt that such doggreents are included in the	C.11.		
orranão	Shinan kono 1922–1996 To	roku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004		
Kokai J	itsuyo Shinan Koho 1971—2004 Ji	tsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004		
Electronic data	base consulted during the international search (name of c	data base and, where practicable, search te	erms used)		
			,		
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		•		
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
X	JP 8-265099 A (Oki Electric	Industry Co.,	1-3,5,7,9		
Y	Ltd.), 11 October, 1996 (11.10.96),		4,6,8		
	Claims 1 to 3; Figs. 1, 4, 6,	11 12			
	(Family: none)	11, 12			
Y	TD 10 001000 7 (m ) 1	• .			
A	JP 10-261932 A (Toshiba Corp 29 September, 1998 (29.09.98)	.),	4,8		
	Claims 14, 15, 17, 18	,	1-3,5-7,9		
	(Family: none)				
Y	JP 2002-16470 A (Oki Electri	a Industry Co			
A	Ltd.),	c industry co.,	6 1-5,7-9		
	18 January, 2002 (18.01.02),		1-5,7-9		
	Claim 1; Fig. 1	•			
	& US 2002/0000897 A1				
	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special cate "A" document	egories of cited documents:	"T" later document published after the int	emational filing date or priority		
to be of particular relevance		date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the	Stion but cited to understand		
"E" earlier appl filing date	ication or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance: the	claimed invention connet be		
"L" document	which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be consisted when the document is taken alone	dered to involve an inventive		
special reas	labilsh the publication date of another citation or other ion (as specified)	"Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be		
"O" document i	eferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive	documents, such combination		
	published prior to the international filing date but later than date claimed	being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent	e art		
			_		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international sear	rch report		
02 November, 2004 (02.11.04) 22 Novemb		22 November, 2004	(22.11.04)		
Name and mail:	ng address of the ICA/				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Form PCT/IS A D10 (cocond chart) (January 2004)		Telephone No.	•		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011116

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-174350 A (Mitsubishi Electric Corp.), 20 June, 2003 (20.06.03), Fig. 7 (Family: none)	1-9
<b>A</b>	JP 9-505974 A (Motorola, Inc.), 10 June, 1997 (10.06.97), Claim 1; Figs. 3, 4 & WO 1996/10294 A1 & US 5486800 A	1-9
•		
	•	
	•	

			4/011110
A. 発明の属	する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1. 7 H03H9/64、H03H9/14	5 '	
B. 調査を行			
	小限資料(国際特許分類(IPC))		
	•		
Int.	C1. 7 H03H9/64, H03H9/14	5	
最小個姿料以外	しの容料で調本を行った公野に合まれてすの		
	最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年		
日本国	日本国公開実用新案公報 1971-2004年		
日本国:	日本国登録実用新案公報 1994-2004年		
日本国	実用新案登録公報 1996-2004年		
国際調査で使用	<b>目した電子データベース(データベースの名称、</b>	調査に使用した用語)	
	•		
Ì	•		.
C 開油子2	て レラフル と ム マ ナ 本		
C. 関連する   引用文献の	3と認められる文献 		田田小田・上・マ
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Х	JP 8-265099 A (沖電気		
	0.11、請求項1-3、第1、4、	(工業体式芸性) 1990. 1 6 11 10回 (マーン)	1-3
Y	O. エエ、明水気ェー3、第1、4、   一なし)	り、11、12四(ノアミリ	5、7、9
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		4,6,8
Y	ID 10-261020 A (##		4
A	JP 10-261932 A (株式	公会任果之)1998.09.	4.8
A	29、請求項14、15、17、18	3 (ファミリーなし)	1-3,5-
			7、9
	· .		
		,	
	2 1 3 dath 2022100 6 3 days		<u> </u>
x  C欄の続	きにも文献が列挙されている。	パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献	のカテゴリー	の日の後に公表された文献	
	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理		発明の原理又は理論	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの			
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられ		当該文献のみで発明	
文献(理由を付す) トの文献との 当業者にとって自用である組合		ョルス臥と他の1以 自明である組合せに	
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの		るもの	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日国際調査を報告の発送日			
02.11.2004		国際調査報告の発送日 22.11	.2004
国際調査機関	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	5 J 9 2 7 4
日本国特許庁 (ISA/JP)		工藤一光	0 1 3 2 1 4
郵便番号100-8915			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		電話番号 03-3581-1101	内線 3535

		04/011116
C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	The part of the pa	関連する 請求の範囲の番号
Y A	JP 2002-16470 A (沖電気工業株式会社) 200 2.01.18、請求項1、第1図 & US 2002/0000897 A1	6 1-5, 7- 9
A	JP 2003-174350 A (三菱電機株式会社) 200 3.06.20、第7図 (ファミリーなし)	1-9
.A	JP 9-505974 A (モトローラ・インコーポレイテッド) 1997.06.10、請求項1、第3、4図 & WO 1996/10294 A1 & US 5486800 A	1-9
	,	
·		
		·.

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.